

УДК 548.0 : 537

© 1990

ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА V^- -ЦЕНТРА В MgO

A. B. Безель, B. A. Лобач

Представлены расчеты V^- -центра в MgO в модели внедренного кластера с учетом искажения решетки, рассчитанного методом статики решетки. Анализируется спектр возможных возбуждений дефекта, подтверждающий гипотезу о возможной миграции дырки. Обсуждается возможность одноцентрового и поляризационных переходов в системе при поглощении σ - и π -поляризованного света.

В то время как модель F^+ -центра, представляющего собой электрон, локализованный на анионной вакансии, не вызывает разногласий [1-6], характер локализации дырки вблизи катионной вакансии (V^- -центр) нельзя считать твердо установленным, хотя большинство авторов предполагают локализацию дырки на одном из анионов ближайшего окружения [2-4]. В настоящей работе представлены результаты неэмпирических расчетов V^- -центра и дана интерпретация его возможного спектра поглощения.

Расчеты проводились в модели, ранее применявшейся для исследования характеристики F^+ -центра в MgO [4]. Кластер из 7 ионов в симметрии C_4 , помещался в поле кристаллического остатка, моделируемого в оболочечной модели. В такой модели «внедренного кластера» минимальный размер собственно кластера предполагается разумным для описания V^- -центра в MgO, поскольку в этом подходе (в отличие от «молекулярного кластера») достаточно точно учитывается вклад поляризованного дефектом кристаллического остатка. Расчет электронной структуры проводился методом многократного рассеяния в приближении атомной сферы [1, 5]. Радиусы сфер определены в расчете кластера $[MgO_6]$ из условия совпадения полного заряда внутри сферы с зарядом соответствующего иона в оболочечной модели ($\pm 2e$) и в расчетах дефектов не менялись ($R_{Mg} = 0.8$, $R_O = 1.57 \text{ \AA}$). Такой способ обеспечивает воспроизведение потенциалов Маделунга в позициях ионов, что для ионных кристаллов является основным условием внедрения. Расчет геометрии кластера проводился в оболочечной модели, где заряды ионов, соответствующих кластеру, изменялись на долю заряда орбитали дефекта (дырки), локализующегося в атомной сфере. Все остальные параметры совпадали с использованными в расчете [1].

Таким образом, вычисления включали три этапа. Для пробного зарядового распределения рассчитывалось равновесное искажение решетки и вычислялся рельеф потенциальной ямы, создаваемой поляризованным кристаллическим остатком в области кластера. Затем рассчитывались электронная структура и энергетический спектр кластера с учетом искажения геометрии и потенциала кристаллического остатка. После этого уточнялся парциальный состав орбитали дефекта и в соответствии с ним корректировалось распределение заряда в оболочечной модели, что замыкало цикл самосогласования между расчетом электронной структуры и вычислением искажения решетки.

Для оценки степени влияния искажения решетки на одноэлектронный спектр, кроме самосогласованного расчета, была проведена серия расчетов, в которых предполагалось, что дырка полностью локализована на

Таблица 1
Результаты расчетов V^- -центра

Параметр расчета	Сфера	Смещение O_{Z+} (в ед. R_{O-Mg})			Равновесное положение
		0.8	1.0	1.2	
Расстояние от вакансии, Å	O_{Z+}	1.68	2.11	2.53	2.16
	O_{XY}	2.17	2.18	2.13	2.23
	O_{Z-}	2.14	2.12	2.04	2.15
	Вак.	0.77	0.63	0.62	0.47
	O_{Z+}	-0.67	-0.79	-0.84	-0.92
	O_{XY}	-1.49	-1.52	-1.52	-1.58
Потенциал на ионе,* Ry	O_{Z-}	-1.53	-1.56	-1.56	-1.63
	Вак.	0.13	0.13	0.13	0.14
	O_{Z+}	9.22	9.27	9.31	9.33
	O_{XY}	9.89	9.92	9.92	9.90
	O_{Z-}	9.97	9.92	9.93	9.94

* Для совершенного MgO потенциал равен 1.73 Ry при $R_{O-Mg} = 2.11 \text{ \AA}$ и заряде в сфере 10.0 электронов.

анионе и положение этого аниона фиксировано. В полученной в таком предположении геометрии проводился расчет электронной структуры дефекта. Такая серия расчетов позволяет проследить зависимость энергий поглощения от искажения решетки, когда в качестве обобщенной координаты используется величина смещения аксиального аниона относительно вакансии. Результаты расчетов приведены в табл. 1 и на рисунке.

В спектре дефекта выделяется группа состояний ($5e$, $2b_1$, $3a_1$, $4a_1$), формирующая его высокоэнергетическую часть. Эти состояния содержат вклады как аксиальных (см. рисунок; O_{Z+} и O_{Z-}), так и четырех экваториальных ионов. Дырка во всех расчетах расположена на состоянии $4a_1$, что соответствует ее преимущественной локализации на O_{Z+} ионе (табл. 2). Разрешенные в дипольном приближении переходы с энергией 0.4 и 0.6 эВ соответствуют переносу дырки с O_{Z+} иона на O_{Z-} и на O_{XY} ионы (σ - и π -поляризация поглощения соответственно, табл. 2).

Следующий по энергии переход $4e \rightarrow 4a_1$ представляет собой возбуждение, локализованное на O_{Z+} ионе (табл. 2). Расчетное значение энергии такого перехода (1.5 эВ) хорошо согласуется с данными расчетов [2, 3], где рассматривался внутрицентровой переход $P_x P_y \rightarrow P_z$ в O^- ионе, возмущенном полем вакансии.

Таблица 2
Парциальный состав орбиталей в расчете V^- -центра

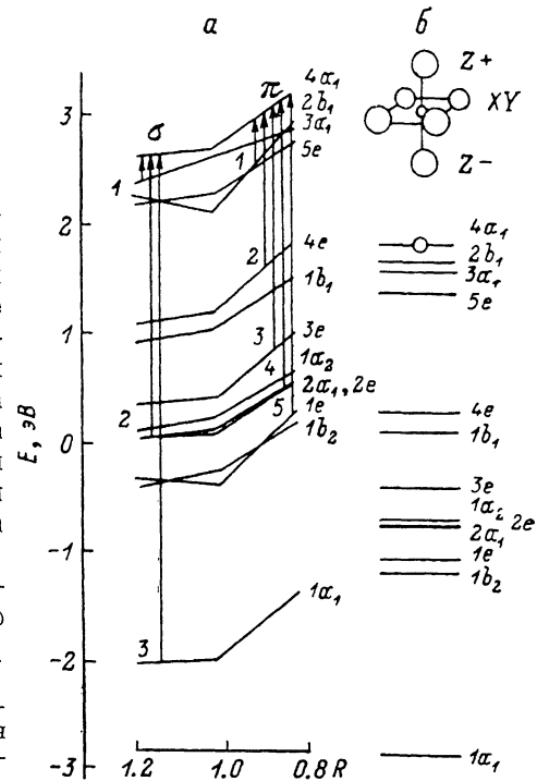
Переход	Энергия, эВ	Парциальный вклад ионов, %		
		O_{Z+}	O_{XY}	O_{Z-}
1 σ	0.6	14	12	64
2 σ	2.6	4	92	4
3 σ	4.7	12	71	17
1 π	0.4	4	93	3
2 π	1.5	54	31	14
3 π	2.2	35	40	25
4 π	2.6	2	66	32
5 π	2.9	4	70	26
Орбиталь дырки		67	25	8

Все переходы с энергиями более 1.5 эВ носят поляронный характер (табл. 2). V^- -центр приписывается экспериментально наблюдаемая полоса поглощения с энергией 2.3 эВ. Ее независимость от поляризации света вплоть до гелиевых температур связывается с миграцией дырки по шести анионам, окружающим вакансию [6]. Наш расчет дает две энергии поглощения, близкие к экспериментальному значению. Переход $3e \rightarrow -4a_1$ (2.2 эВ) соответствует коллективному возбуждению всех шести анионов (табл. 2). Если предположить, что при низких температурах V^- -центр обладает анизотропией (дырка локализуется на O_{2+} и не мигрирует), то поглощение его должно быть поляризовано.

Поглощение с энергией 2.6 эВ идет из состояний $2e$ и $2a_1$, практически совпадающих по энергии в широком диапазоне искажения решетки (см. рисунок). Случайное вырождение состояний может приводить к отсутствию проявления поляризации поглощения дефекта даже при локализации дырки на O_{2+} ионе. Вследствие вырождения интенсивность такого поглощения может быть выше, чем у перехода 2.2 эВ.

Результаты расчетов не позволяют однозначно связать наблюданную

Зависимость спектра кластера, моделирующего V^- -центр, от смещения O_{2+} -иона R (а) и результат самосогласованного расчета (б).



линию поглощения 2.3 эВ с тем или иным переходом, так как полученные низкоэнергетические возбуждения подтверждают возможность миграции дырки по ближайшему окружению вакансии. Вместе с тем полученное в расчете расположение состояний, близкое к случаю вырождения состояний, позволяет дать альтернативное объяснение данным по оптическому поглощению V^- -центра при гелиевых температурах, не базирующееся на предположении о миграции дырки по окружению вакансии. Таким образом, для уточнения природы поглощения V^- -центра при 2.3 эВ требуются дополнительные данные. В экспериментальном и теоретическом анализе нуждаются также полученные в расчете высокозергетические переходы ($\sim 2.9, \sim 4.7$ эВ), ранее не обсуждавшиеся ни в экспериментальных, ни в теоретических работах.

Список литературы

- [1] Бузель В. А., Лобач В. А. // ФТТ. 1989. Т. 31. № 5. С. 294—297.
- [2] Bartram R. H., Swenberg C. E., Fournier C. T. // Phys. Rev. 1965. V. 139. N 3A. P. 941—951.
- [3] Norgott M. J., Stoneham A. M., Pathak A. P. // J. Phys. C: Sol. St. Phys. 1977. V. 10. P. 555—565.
- [4] Shirmer O. F., Koide P., Reik H. G. // Phys. St. Sol. (b). 1974. V. 63. N 2. P. 385—391.
- [5] Skriver H. L. The LMTO Method. Berlin, Springer, 1984. 281 с.
- [6] Миронова Н. А., Улманис У. А. Радиационные дефекты и ионы металлов группы железа в оксидах. Рига: Зинатне, 1988. 220 с.